



MESUREUR DE CHAMPS ELECTROSTATIQUES 3M EM Eye

DESCRIPTIF

Détecte et localise les évènements ESD
Mesure l'importance des évènements électrostatiques
Comptabilise les évènements ESD
Enregistre les évènements ESD avec leur niveau de tension (date & heure)
Carte SD interne pour analyse et génération de graphes indication sonore des évènements ESD par haut-parleur interne
Caractérisation de la mesure ESD en modèle Machine (MM), humain (HBM) ou du composant chargé (CDM)
Antenne déportées (standard ou hautes températures) en option pour mesure dans des endroits confinés
En conformité à la norme IEC61340



REFERENCES	DESIGNATIONS
04-0101-00300	Mesureur de champs 3M EM Eye
04-0101-00300/SDS	Sonde déportée standard Mesureur de champs 3M EM Eye
04-0101-00300/SDHT	Sonde déportée haute températures Mesureur de champs 3M EM Eye